

Известия высших учебных заведений

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЭЛЕКТРОНИКА **5(91)'2011**

Научно-технический журнал

Издаётся с 1996 г.

Выходит 6 раз в год

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаментальные исследования

- Корнеев В.И., Попков А.Ф., Демин Г.Д., Мазуркин Н.С., Чиненков М.Ю.** Перенос спинов и микроволновые автоколебания в магнитных гетероструктурах с гигантским магнитосопротивлением 5

Материалы электронной техники

- Ильичев Э.А., Набиев Р.М., Петрухин Г.Н., Рычков Г.С., Кулешов А.Е., Мигунов Д.М.** Углеродные материалы в электронике: состояние и проблемы 18

- Максимов С.К., Максимов К.С.** Особенности электронограмм наночастиц с ГЦК-структурой 36

Микроэлектронные приборы и системы

- Чаплыгин Ю.А., Артамонова Е.А., Красюков А.Ю.** Зависимость теплового сопротивления мощного МОП-транзистора на подложке кремний-на-изоляторе от конструктивно-технологических параметров его структуры. 44

- Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И.** Управление и считывание сигналов в фотоячейке с вертикально интегрированными $p-n$ -переходами 48

- Кузнецов Е.В., Шемякин А.В.** Исследование радиационных эффектов тяжелых заряженных частиц в КМОП ИС методами приборно-технологического моделирования .. 54

Нанотехнология

- Белов А.Н., Волосова Ю.В., Гаврилов С.А., Дронов А.А., Железнякова А.В., Назаркин М.Ю., Шевяков В.И.** Низкотемпературные методы создания наноструктурированных оксидов титана и цинка 62

- Алексеев А.Н., Петров С.И., Неволин В.К., Царик К.А., Красовицкий Д.М., Чалый В.П.** Наногетероструктуры с повышенной подвижностью электронов, полученные методом МЛЭ..... 69

Интегральные радиоэлектронные устройства

- Соловьев А.Н., Алексеев В.Е.* Определение вектора многоантенной GPS-системы на основе процедуры разрешения фазовых неоднозначностей 75

Методы и техника измерений

- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., Коротин Б.Н., Феклистов В.Б., Пономарев Д.В., Фролов А.П.* Ближнеполевая СВЧ-микроскопия нанометровых слоев металла на диэлектрических подложках 83

- Боргардт Н.И., Алексеев Н.В., Волков Р.Л.* Анализ структуры СБИС с применением метода фокусированного ионного пучка, электронной и оптической микроскопии 91

- Герасименко Н.Н., Смирнов Д.И., Турьянский А.Г., Медетов Н.А.* Использование многофункционального рентгеновского рефлектометра для анализа твердотельных структур микро- и наноэлектроники 99

Краткие сообщения

- Петросянц К.О., Торговников Р.А.* Влияние щелевой диэлектрической изоляции на тепловой режим SiGe гетеропереходного биполярного транзистора 106

- Басаев А.С.* Влияние толщины подслоя катализатора на скорость роста массива углеродных нанотрубок 109

Юбилей

- Носову Юрию Романовичу – 80 лет 111
Кубареву Юрию Васильевичу – 75 лет 112
К 80-летию со дня рождения
Глазова Василия Михайловича 113

- Contents 114
Abstracts 115
К сведению авторов 119